2001Aに採択され2003Bで終了した長期利用課題の研究紹介(2)

財団法人高輝度光科学研究センター 利用業務部

2001 A期(平成13年2月~平成13年6月)及び 2001 B期(平成13年10月~平成14年2月)に各1件 特定利用課題(現:長期利用課題)として採択しま した2課題につきましては、2003 B期(平成15年9 月~平成16年2月)及び2004 A期(平成16年2月~ 平成16年7月)で終了し、それぞれの課題の事後評 価が実施されました。その評価結果、成果リスト及 び〔課題名〕:「高分解能軟X線励起による高温超 伝導物質および関連物質のバルク敏感角度分解光電 子分光:光電子分光による高温超伝導体バルク電子 状態研究のブレークスルーを目指して」については、 前々回利用者情報誌(Vol.10, No.2)及び前回利用 者情報誌(Vol.10, No.3)に掲載致しました。

今号では、2課題のうち、前号の課題に引き続き、 残りの〔課題名〕:「高圧下における実験的精密構 造物性研究手法の開発」の研究内容について紹介し ます。

高圧下における実験的精密構造物性研究手法の開発

財団法人高輝度光科学研究センター 高田 昌樹

実験責任者:	高田昌樹
	(財団法人高輝度光科学研究センター
	主席研究員 (採択時は名古屋大学))
共同研究者:	坂田 誠
	(名古屋大学大学院工学研究科、教授)
	西堀英治
	(名古屋大学大学院工学研究科、講師)
	大石泰生
	(財団法人高輝度光科学研究センター、
	副主幹研究員)
	綿貫 徹
	(原研関西、SPring-8、研究員)
	石松直樹
	(広島大学大学院理学研究科、助手)

守友浩				
(筑波大学大学院数理物質科学研究科、				
教授)				
小林達生				
(岡山大学理学部、	教授)			

〔実施シフト/ビームライン〕

2001A0004-LD-np	BL10XU	45シフト
2001B2004-LD-np	BL10XU	36シフト
2002A3004-LD-np	BL10XU	42シフト
2002B4004-LD-np	BL10XU	38シフト
2003A5004-LD-np	BL10XU	33シフト
2003B6004-LD-np	BL10XU	39シフト
		計233シフト

計233シフト

1.はじめに

近年の高圧技術の進歩により、10GPa付近での電 子輸送現象を始めとする物性研究が盛んに行われる ようになった。高圧力下での物性研究の利点は、元 素置換効果等とは異なり、系をかえることなく連続 的な変化を追尾する事ができる事にある。高圧下で の構造物性研究の興味深さを示す具体例の一つとし て、酸化物超伝導体の超伝導転移温度が加圧によっ て変化することが上げられる。圧力範囲は10GPaと 比較的低圧領域であるにもかかわらず、YBa_Cu_O。 の様に加圧によって20K近くTcが上昇する物質や、 逆にTI系 (TI,Ba,CaCuO, TI,Ba,CuO,)のように 圧力に対して大きな負の依存性を示す物質、ほとん ど圧力に対して不変なSr_mSm_mCuO₂のような物質 など、非常に多様であるい。この一例を持ってして も、高圧下での構造物性研究の多様性、重要性は理 解できる。近年では、マンガン酸化物の圧力誘起絶 縁体金属転移も報告されており
^[2]、軌道整列との関 連が議論されている。

このような物性と関連して構造を理解する構造物 性の研究では、電子密度レベルで構造を明らかにす る精密な構造解析が望ましい。その理由は、一般的 に表現するならば、多くの場合物性発現の機構が、 電子に依拠しているからである。我々は、そのよう な構造と物性の精緻な関係を電子密度レベルで明ら かにする精密構造物性の研究をBL02B2粉末X線回 折BLで展開し、マキシマムエントロピー法を用い た精密構造解析により、フラーレン関連物質^[3]や 強相関係物質、有機導体^[4]などの新材料について 電子密度レベルの構造を明らかにしてきた。

しかしながら、本研究課題をスタートさせたとき の状況では、高圧下で精密な構造を解明する研究は 活発に行われているとは言い難かった。最大の理由 は、非常に大きな実験的制約があることによる。一 般的に考えられている主な制約を列挙する。本研究 は、ダイアモンドアンヴィルを念頭においているの で、ダイアモンドアンヴィルに関する項目を掲げる。

ダイアモンドアンヴィルセルの開口角が限定され、測定可能な反射が低角に限られる。

微量試料しか使用出来ないため、十分な回折強度 が得られない。

圧力媒体、ルビー、ダイアモンドなど試料以外からの散乱が避けられない。

一般に、10GPa以上の高圧下では、静水圧性が悪 くなり、ピークプロファイルが悪化する。そのた めに、プロファイルフィッテイング法などの、高 度な解析法を使用することが出来なくなる。

本研究の目的は、SPring-8の高圧構造物性ビーム ラインBL10XUにおいて、高輝度・高エネルギー放 射光とHeガス加圧のメリットを十分に活かし、ダ イアモンドアンヴィルセルを使用した時に生じる全 ての困難を克服することにより、高圧下における粉 末結晶の精密構造物性研究手法を実験的に確立する こととした。そして、本研究により、物性と関連し て構造を明らかにする精密な構造物性の研究分野に おいて、電子密度レベルで構造を明らかにする精密 な構造解析技術を、ほぼ確立できた。

2. SPring-8における高圧下での精密構造物性手法の開発 上述した実験的制約のうち、 はSPring-8の高エ

ネルギービームを利用することにより克服できる。 もSPring-8の高輝度光源により克服できるが屈折

レンズシステムの導入によりさらにX線源の高輝度 化を実現する。 は、実験技術を磨くことにより、 ほぼ、克服することが出来る。しかし、問題はそれ ほど単純ではなく、SPring-8を利用することにより 生じる問題もある。それは、

微量試料に対して、SPring-8の非常に平行性の高 い放射光を用いると、強度分布が均一なデバイリ ングを得ることが著しく困難になる。

と言うことである。そこで、

- 1)まず、本研究の第1段階の戦略的課題として、 10GPa以下の圧力範囲における精密構造物性の研 究法を確立した。この圧力範囲でも、前述したよ うに多くの興味ある研究テーマがある。この圧力 範囲では静水圧性の問題は、ほとんど生じず、高 度な解析法に耐える測定データは収集しやすいこ とがわかった。
- 2)キュレットの大きな(~1mm)ダイアモンド アンヴィルセルにより、試料の量を出来るだけ多 量にすることができる。試料の量を増やすことに より、強度分布が不均一になる問題は、深刻な課 題にはならないと考えた。それ故、10GPa以下の 圧力領域では、キュレットの大きなダイアモンド アンヴィルセルを使用し、ほぼ全ての問題を克服 することが可能となった。
- 3)10GPa以下における精密構造物性の研究として 圧力誘起金属絶縁体転移を示す物質について電子 密度レベルでの構造変化の有無を明らかにした。

次に、第2の戦略目標として、10GPa以上におけ る精密構造物性の研究法の開発を試みた。10GPa以 上の圧力領域では、キュレットの大きなダイアモン ドアンヴィルセルを使用できない。そのために、静 水圧性の問題とデバイリング強度分布の不均一性の 問題を克服することが非常に重要になる。

- 4)静水圧性の問題は、圧媒体としてHeを使用す ることにより克服を試みた。
- 5)強度分布の不均一性の問題は、まず、沈降法を 精査に行い、出来るだけ粒径が揃った試料を作成 する事に成功した。粒径は、1ミクロン程度まで コントロールできた。それでも強度の不均一は、 多少残ったため、ダイアモンドアンヴィルセルを 揺動しながら実験を行った。これにより、ほとん どの場合、強度不均一の問題を克服することが出 来るようになった。
- 3. 高圧下での高精度粉末データ測定法

電子密度レベルでの精密な構造解析を行うために は、精度の高い観測強度を得る必要がある。これま での常圧での電子密度解析の経験から、原子の結合 形態などを明らかにするために必要とされる精度は、 約1%程度である。研究開始当初の標準的な方法で 測定したBL10XUのデータを評価したところ、強度 の精度に1%以上の影響を及ぼす新たな要因が幾つ か見られた。それらの要因のうち、まず、デバイリ ング上の強度変動を1%以下に抑えるための 試料 調整法、試料揺動データ測定法の開発をし、低温測 定におけるマイラ窓の散乱を取り除くため、 ビー ムストッパを作成した。また、新たに、最も影響が 大きい要因として、 IPのフェーディング効果、 IPの斜め入射効果が問題となった。これらの影響を

見積もり、取り除くためのデータ測定法、データ補

正法を開発した。高精度回折データの測定法の開発 として、、、、それぞれについて以下に述べる。

試料調整法、試料揺動データ測定法の確立

電子密度レベルの構造変化を明らかにするために は、デバイリング上の強度分布が均一な粉末回折 データを得ることが必要不可欠である。このため、 BL10XUにおいて、デバイリング上の強度分布が均 ーなデータを得られる最適な実験条件の導出を行っ た。CeO₂標準試料を用いた測定より以下の条件を 算出した。i)試料揺動角度1度以上。ii)試料厚み 50µ以上。iii)ビームサイズ50×50µ以上。試料揺 動のための、回転中心の導出法を確立し、室温測定 では、高い精度のデータをルーチンワークで得られ るようになった。低温測定では、クライオスタット 用の試料揺動機構を納入し、その立ち上げを行った。 この揺動機構を用いることで、低温高圧下でも均一 なデバイリングのデータが得られるようになった (図1)。

また、試料の調整法として、2段階もしくは多段 階の沈降法を導入する事により、試料の粒径サイズ を1ミクロン程度まで調整できるようになった。こ れにより、試料揺動法と合わせてデバイリングの強 度の不均一性の問題を克服する事が可能となった。 図2に試料沈降法のプロセスを示す。

IPのフェーディング効果に対する対策

IPのフェーディング効果とは、回折X線を記録後、 読み取るまでの時間に応じて検出X線量が減衰する ことである。フェーディングによる検出X線の減衰 量は、X線露光直後が最も大きく、時間とともに少 なくなる。この効果による回折強度の変動は、通常 20~30%と言われており、IPの種類、検出に用いる レーザーの種類により異なる事が報告されている^[5]。





(a)





(b)

図1 試料揺動機構とデバイリングの強度への影響 (a)低温試料揺動機構(b)試料揺動によるデバイリングの変化



図2 2段階試料沈降法

本研究では、BL10XUで得られる回折パターンのIP フェーディング効果を見積もった。試料は標準試料 CeO₂を用いた。X線を90秒間試料に露出し、露光後、 それぞれ10分、20分、30分、40分、50分、1時間、 5時間の時間を置き、IPを読み取った。それぞれの 回折パターンからプロファイルフィッティング法に よりBragg反射積分強度を求めた。10分後に読み取 った回折パターンの(111)反射の積分強度を1とし て、それぞれの回折パターンの(111)反射の積分強 度をリングカレントで規格化した。露光後の読み取 り開始時間に対する積分強度を図3に示す。この結 果からIPの読み取り時間である3分間で強度変動を 1%以下にするためには、30分以上たってからIPを 読む必要があることが分かった。

IP露光後30分時間を置く方法は、限られたマシン タイムの有効に使用するためには適切ではない。こ の解決法として、IPの読み取り方向である水平方向 にデータを測定する方法を考案した。水平方向のデ ータを利用するもう一つのメリットとしては水平方 向の試料揺動機構がデバイリング強度の均一化によ り有効に働くという事もわかった。水平方向に記録 されたデータを解析する場合、X線の偏光が問題と





なったため、CeO₂の回折データを用いて偏光因子 を実験的に見積もった。CeO₂(400)反射のデバイリ ングに沿った強度分布を図4に示す。この図から実 験的に偏光因子を見積もった。この偏光因子で補正 したCeO₂のデータのRietveld解析を行ったところ信 頼度因子Rwp、RI=1.0%程度となり値、構造パラメ ータも誤差の範囲で、30分時間をおいて読み取った データと一致した。この測定法により、IP読み取り の待ち時間を少なくして高い精度のデータを得るこ とが可能となった。

IPの斜め入射効果の補正

IPの斜め入射効果は、平板IP使用時に、回折角度 によって回折線のIP通過距離が変化し、IPによる回 折X線の吸収量が変化することによって、引き起こ される。この効果によって、回折積分強度は、回折 角が高角に行くにつれ真の値より増加する。その増 加量は、BL10XUで使用される25keV~35keVの波 長で、2 =30 の時、20~35%である。吸収が原因 であるため、X線のエネルギーによって強度増加率 が異なり、入射X線のエネルギー毎での補正値の決 定が必要となる。このため、BL10XUにおける回折 パターンの斜め入射の影響を評価した。評価は、 BL10XUと、斜め入射効果のない湾曲IPによる SPring-8 BL02B2で測定したCeO_の粉末回折デー タの比較により行った。入射X線のエネルギーの違 いによる、効果を見積もるため、25keV、30keV、 33keVの3つのエネルギーで回折パターンを測定し た。得られた回折パターンからプロファイルフィッ ティング法によりBragg反射積分強度を求め、 BL02B2の積分強度と比較した。33keVにおける BL02B2のデータに対するBL10XUのデータの Bragg反射積分強度比を図5に示す。最低角の最強



線における強度比を1とし、規格化して示した。強 度比の増加は最大測定角度2 = 40 ℃30%に達して いる。図中線で示したのはJ. Zaleski^[6]らによって 報告された補正式によるフィッティングである。こ の補正式により、精度よく補正可能であることがわ かる。25keV、30keVのデータについても、同様に、 補正式の係数を変化させることにより補正可能であ った。Cs₂Au₂Br₆のデータ補正のプロセスの例を図6 に示す。

補正の正確さを評価するため、補正を行ったデー

タに対し、Rietveld解析を行った。比較のために BL02B2で測定した同じエネルギーのデータも解析 した。解析の結果、信頼度因子Rwp、RI=1.0%程度 と値が得られ、構造パラメータもBL02B2データの 解析結果と誤差の範囲で一致した。図7にCs₂Au₂Br₆ の高圧下での粉末回折データのリートベルト解析の 結果を示す。

このことから斜め入射の補正は正確に行えたと判断した。この様にしてBL10XUにおける斜め入射効果の補正式、および補正値を決定した。





図7 Cs,Au,Br,の高圧下での粉末回折データのリートベルト解析

ビームストッパの開発

構造物性研究において試料の温度変化の実験を行う事は重要である。BL10XUにはDisplexタイプの 試料低温装置が設置されている。この装置を用いて 低温高圧実験を行う際に、冷凍機のマイラ窓からの 散乱の回折パターンへの混入の問題が存在した。窓 材の散乱を取り除くため、窓材直前まで延長したビ ームストッパを作成し、回折パターンから窓材の散 乱を取り除くことに成功した(図8)。

ここに示した、 ~ 以外にも、Be放物面レン ズの設置、Heガス充填用治具作成、低温高圧用ガ スケット材料の探索等いくつかの技術的な開発研究 を行い、高圧下での高精度粉末X線回折実験の問題 点をほぼ解決する事ができた。

4. 高圧下での物質の電子密度解析

本研究による技術開発により、Rietveld解析が可 能なデータがルーチンワークで得られるようにな り、超伝導体や遷移金属酸化物を中心に多くの成果 が得られた(成果リスト:1~12)。また、MEM電 子密度解析も進められ、室温高圧下でのCs₂Au₂Br₆ の電子密度レベルでの構造変化(成果リスト:13) 予備的ではあるがPr_xCa_{1,x}CoO₃の低温高圧金属絶縁 体転移に伴う電子密度レベルの構造変化の成果が得 られた。それらの成果の例を簡単に示す。

Cs₂Au₂Br₆は図9のような結晶構造を持ち、常圧 ではAu³⁺とAu⁺の混合原子価錯体として知られてい る。

しかし、高圧下でのラマン散乱の結果^[7]から、 6GPaより高い圧力で、いずれもAu²⁺の単一原子価錯



図8 作成されたビームストッパと回折パターンの変化



図9 Cs₂Au₂Br₆の結晶構造(常圧)

体に転移する事が予測された。その直接的な実験証拠を得るため、我々は、今回開発した実験法により 高圧下で精密粉末回折実験を行い、MEM/Rietveld 法による電子密度解析を行い、高圧下で図10の様な 詳細な電子密度を得える事が出来た。Rietveld解析 の結果は図7に示してある。

その結果、

- (i)2.2GPaのMEM電子密度分布において、AuBr₄、
 AuBr₂の孤立したクラスターが形成されていた。
- (ii) 8.1GPaのMEM電子密度分布では、002面にAu とBrの結合による2次元ネットワークがみられた。
- (iii) Auの原子価状態は、2.2GPaでAu^{*}、Au^{3*}の混
 合原子価状態であり、8.1GPaでAu^{2*}の単原子価状
 態に近づく。

ことが明らかになった。

Auがほぼ単一原子価になっていること、それに 伴い、AuとBrの結合形態が大きく変化している見 出すことに成功した。

最近、名古屋大学佐藤正俊教授らのグループによ リ、Pr_{1,x}Ca_xCoO₃が低温・高圧下において金属絶縁 体相転移を起こすことが報告された^[8]。そこで、 Pr_{0.7}Ca_{0.3}CoO₃の低温高圧下で起こる金属絶縁体相転 移に伴う原子構造の変化や電子レベルでの構造変化 を明らかにするために低温高圧下でのMEM電子密 度解析を行った。図11にその結果を結晶構造ととも に示す。予備的ではあるが、低温高圧下で構造相転 移が起こり、それに伴いCoO₂面でのCo-O間の結合 の異方性が生じることが明らかになった。また、



図10 Cs,Au,Br,のMEM電子密度



図11 Pr_uCa_uCoO₃の高圧下での電子密度の温度変化

Pr-Oの結合にも変化が起こる事も明らかになった。 この様に、本特定利用課題により、低温高圧下での 精密構造物性の研究が可能となった。

5.おわりに

本研究によって、高圧精密構造物性研究のための ~10GPa、10K~300Kの領域におけるデータ測定手 法、解析手法が確立され、電子密度レベルの精密構 造物性研究が可能となった。開発された手法を、超 伝導や金属絶縁体転移を示す遷移金属酸化物(Mn、 Co、Ti、Fe)の構造物性研究、電子密度レベルの精 密構造物性研究に適用することにより、13報の論文 発表、13件の口頭発表を含む成果をあげることがで きた。現在、解析中のデータも存在するため、最終 的には15~20報の論文発表が見込まれる。物性研究 が最も盛んな~10GPa、10K~300K領域の精密構造 物性研究手法が確立されたことにより、今後、遷移 金属酸化物だけでなく、有機超伝導体、フラーレン 関連物質など幅広い新規材料を対象とした高圧下で の精密構造物性研究が行われることを期待している。

当初の目標のひとつであった、10GPa以上の領域 の精密構造物性研究手法の開発については、 SrTiO₃の圧力誘起相転移による微弱超格子反射の 観測などを行った。機器の納入を伴った低温高圧実 験の技術開発に予想外の時間を費やしたが、低温高 圧実験においても、当初の研究開発目標を達成する ことはできた。ただ、10GPa以上の高圧における開 発技術の応用までは、十分な時間をかけることがで きなかった。

しかしながら、低温高圧実験に対する集中的な技 術開発により、10GPa以下、低温の領域の精密回折 実験がルーチンワーク的に行えるようになった。こ のことは、SPring-8における高圧下での精密構造物 性研究における新規ユーザー開拓と新たなサイエン スの展開とを生み出すものとして、当初の目標以上 に意義があると考えている。

謝 辞

本研究は、岩佐義宏教授(東北大学)、小島憲道 教授(東京大学)、佐藤正俊教授(名古屋大学)、清 水克也教授(大阪大学)、黒岩芳弘助教授(岡山大 学)やJASRIのスタッフの協力によって遂行された ものである。ここに謝意を表します。

本特定課題による研究成果リスト

- K. Prassides, Y. Iwasa, T. Ito, Dam H. Chi, K. Uehara, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, Y. Ohishi, O.Shimomura, T. Muranaka and J. Akimitsu : " Compressibility of the MgB₂ superconductor", *Physical Review.* B**64** (2001) 012509. 成果番号 1238
- 2) A. Kuriki, Y. Moritomo, A. Machida, E. Nishibori, M. Takata, M.Sakata, Y. Ohishi, O. Shimomura and A. Nakamura :" High pressure structural analysis of (Nd,Sm)_{1/2}Sr_{1/2}MnO₃: Origin for pressure- induced charge ordering" *Physical Review*. B65 (2002) 113105. 成果番号 1918
- 3) Kuriki A, Moritomo Y, Ohishi Y, Kato K, Nishibori E, Takata M, Sakata M, Hamada N, Todo S, Mori N, Shimomura O and Nakamura A : "High-pressure structural analysis of Fe₃O₄"*Journal of the Physical Society of Japan.* **71** (2002) 3092-3093. 成果番号 3105
- 4) Chi DH, Iwasa Y, Uehara K, Takenobu T, Ito T, Mitani T, Nishibori E, Takata M, Sakata M, Ohishi Y, Kato K and Kubozono Y.: "Pressure-induced structural phase transition in fullerides doped with rare-earth metals"*Physical Review*. B67 (2003) 094101. 成果番号 3697
- 5) Moritomo Y, Ohishi Y, Kuriki A, Nishibori E, Takata M and Sakata M. : "High-pressure structural analysis of Mn₃O₄" *Journal of the Physical Society of Japan.* **72** (2003) 765-766. 成果番号 3422
- 6) Moritomo Y, Hanawa M, Ohishi Y, Kato K, Nakamura J, Karppinen M and Yamauchi H: "Physical pressure effect on the charge-ordering transition of BaSmFe₂O_{5.0}"*Physical Review*. B**68** (2003) 060101 (R). 成果番号 5060
- 7) Y. Moritomo, M. Hanawa, Y. Ohishi, K. Kato, M. Takata, A. Kuriki, E. Nishibori, M. Sakata, S. Ohkoshi, H. Tokoro and K. Hashimoto : "Pressureand photoinduced transformation into a metastable phase in RbMn[Fe(CN)₆]" *Physical Review*. B68 (2003) 144106 成果番号 5122
- 8) M. Tsubota, F. Iga, T. Nakano, K. Uchihira, S. Kura, M. Takemura, Y. Bando, K. Umeo and T. Takabatake E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, K. Kato and Y. Ohishi : "Hole-doping and Pressure Effects on the Metal-Insulator Transition in Single Crystals of Y₁, Ca₁TiO₃ (0.37≤x ≤0.41)" *Journal of*

the Physical Society of Japan. 72 (2003) 3182

- 9) Toshiaki Fujita, Takeshi Miyashima, Yukio Yasui, Yoshiaki Kobayashi, Masatoshi Sato, Eiji Nishibori, Makoto Sakata, Yutaka Shimojo, Naoki Igawa, Yoshinobu Ishii, Kazuhisa Kakurai, Takafumi Adachi, Yasuo Ohishi and Masaki Takata : "Transport and Magnetic Studies on the Spin State Transition of Pr_{1-x}Ca_xCoO₃ up to High Pressure.", *Journal of the Physical Society of Japan.* **73** (2004) 1987
- 10) H. Ishikawa, Sh. Xu, Y. Moritomo and A. Nakamura, Y. Ohishi and K. Kato: "High-pressure Structural Investigation of Ferromagnetic Nd₂Mo₂O₇." *Physical Review.* B **70** (2004) 104103 成果番号 6369
- 11) Y. Moritomo, M. Hanawa, Sheng Xu, H. Ishikawa, Y. Ohishi, K. Kato, T. Honma, P. Karen, M. Karppinen and H. Yamauchi : "Physical Pressure Effects on Charge-Ordering Transition of BaYCo₂O₅₀." *Physical Review.* B**69** (2004) 134118 成果番号 5689
- 12) M. Hanawa, Y. Moritomo, J. Tateishi, Y. Ohishi and K. Kato : "Pressure-induced Spin State Transition in Co-Fe Cyanide." *Journal of the Physical Society of Japan.* **73** (2004) 2759.
- 13) Makoto Sakata, Takafumi Itsubo, Eiji Nishibori, Yutakata Moritomo, Norimichi Kojima, Yasuo Ohishi and Masaki Takata : " Charge Density study under high pressure." Journal of Physics and Chemistriy of Solids. 65 (2004) 1973.

参考文献

- [1] H. Takahashi and N. Mori, in Studies of High Temperature Superconductors, edited by A. V. Narlikar (Nova Science, New York, 1996), Vol. 16, p. 1.
- [2] Y. Moritomo, K. Hirota, H. Nakao, T. Kiyama, Y. Murakami, S. Okamoto, S. Ishihara, S. Maekawa, M. Kubota and H. Yoshizawa : Phys. Rev. B62 (2000) 17.
- [3] E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, A. Taninaka and H. Shinohara : Angew. Chem. Int. Ed. 40 (2001) 2998.
- [4] S. Aoyagi, K. Kato, A. Ota, H. Yamochi, G. Saito,
 H. Suematsu, M. Sakata and M. Takata : Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 3670
- [5] Y.Amemiya : J. Synchrotron Rad, 2 (1995) 13

- [6] J. Zakeski, G. Wu and P. Coppens : J. Appl. Cryst, 31 (1998) 302
- [7] X. J. Liu et al : Phys. Rev. B 59 (1999) 7925
- [8] T. Fujita, T. Miyashita, Y. Yasui, Y. Kobayashi, M. Sato, E. Nishibori, M.Sakata, Y. Shimojo, N. Igawa, Y. Ishii, K. Kakurai, T. Adachi, Y.Ohishi and M. Takata : J. Phys. Soc. Jpn. **73** (2004) 1987

<u>高田 昌樹 TAKATA Masaki</u>

(財高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1 TEL:0791-58-0946 FAX:0791-58-0946 e-mail:takatama@spring8.or.jp